

**SCOPE: POWER MOSFET DRIVER**

<u>Device Type</u>	<u>Generic Number</u>	<u>Circuit Function</u>
01	MAX4429M(x)/883B	Inverting Power MOSFET Driver
02	MAX4420M(x)/883B	Noninverting Power MOSFET Driver

**Case Outline(s).** The case outlines shall be designated in Mil-Std-1835 and as follows:

<u>Outline Letter</u>	<u>Mil-Std-1835</u>	<u>Case Outline</u>	<u>Package Code</u>
JA	GDIP1-T8 or CDIP2-T8	8 LEAD CERDIP	J8
LP	CQCC1-N20	20 Leadless Carrier	LCC

**Absolute Maximum Ratings**

Supply Voltage  $V_{DD}$  to GND ..... 20V  
 Input Voltage .....  $V_S + 0.3V$  to GND -5.0V  
 Output Current (per pin capacitance load) ..... 6.0A  
 Peak Supply Current or GND current (per pin) ..... 6.0A

Lead Temperature (soldering, 10 seconds) ..... +300°C  
 Storage Temperature ..... -65°C to +150°C

Continuous Power Dissipation .....  $T_A = +70^\circ C$   
 8 pin CERDIP (derate 8.0mW/°C above +70°C) ..... 640mW  
 20 pin LCC (derate 9.1mW/°C above +70°C) ..... 727mW  
 Junction Temperature  $T_J$  ..... +150°C  
 Thermal Resistance, Junction to Case,  $\theta_{JC}$   
     8 pin CERDIP ..... 55°C/W  
     20 pin LCC ..... 20°C/W  
 Thermal Resistance, Junction to Ambient,  $\theta_{JA}$ :  
     8 pin CERDIP ..... 125°C/W  
     20 pin LCC ..... 110°C/W

**Recommended Operating Conditions**

Ambient Operating Range ( $T_A$ ) ..... -55°C to +125°C

<b>Package</b>	<b>ORDERING INFORMATION:</b>	<b>SMD Number</b>
8 pin CERDIP	MAX4429MJA/883B	5962-8877002PA
20 pin LCC	MAX4429MLP/883B	5962-88770022A
8 pin CERDIP	MAX4420MJA/883B	5962-8877003PA
20 pin LCC	MAX4420MLP/883B	5962-88770032A

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

**TABLE 1. ELECTRICAL TESTS:**

TEST	Symbol	CONDITIONS		Group A Subgroup	Device type	Limits Min	Limits Max	Units
		-55 °C <=T <sub>A</sub> <= +125°C 4.5V≤V <sub>S</sub> ≤18V Unless otherwise specified						
Input Voltage Range	V <sub>IN(max)</sub>			1,2,3	All	-5.0	V <sub>S</sub> +0.3	V
Logic 1 Input Voltage	V <sub>IH</sub>			1,2,3	All	2.4		V
Logic 0 Input Voltage	V <sub>IL</sub>			1,2,3	All		0.8	V
Input Current	I <sub>IN</sub>	-5V≤V <sub>IN</sub> ≤0V		1,2,3	All		±10	mA
		0V≤V <sub>IN</sub> ≤V <sub>S</sub>		1 2,3			±1 ±10	μA
Output High Voltage	V <sub>OH</sub>	R <sub>L</sub> =∞	NOTE 1	1,2,3	All	V <sub>DD</sub> -25		mV
Output Low Voltage	V <sub>OL</sub>	R <sub>L</sub> =∞	NOTE 1	1,2,3	All		25	mV
Output Resistance	R <sub>O1</sub>	V <sub>S</sub> =18V, I <sub>OUT</sub> =10mA, V <sub>IN</sub> =0.8V		1	01 02		2.8 2.5	Ω
				2,3	All		5.0	
Output Resistance	R <sub>O2</sub>	V <sub>S</sub> =18V, I <sub>OUT</sub> =10mA, V <sub>IN</sub> =2.4V		1	01 02		2.5 2.8	Ω
				2,3	All		5.0	
Quiescent Supply Current	I <sub>S1</sub>	V <sub>IN</sub> =+3V		1 2,3	01		1.5 3.0	mA
Quiescent Supply Current	I <sub>S2</sub>	V <sub>IN</sub> =0V		1 2,3	01		0.15 0.4	mA
Rise Time	NOTE 2	t <sub>r</sub>	V <sub>S</sub> =18V, C <sub>L</sub> =2500pF	9 10,11	All		35 60	ns
Fall Time	NOTE 2	t <sub>f</sub>	V <sub>S</sub> =18V, C <sub>L</sub> =2500pF	9 10,11	All		35 60	ns
Delay Time	NOTE 2	t <sub>D1</sub>	V <sub>S</sub> =18V, C <sub>L</sub> =2500pF	9 10,11	All		75 100	ns
Delay Time	NOTE 2	t <sub>D2</sub>	V <sub>S</sub> =18V, C <sub>L</sub> =2500pF	9 10,11	All		75 100	ns

NOTE 1: Guaranteed by design.

NOTE 2: Subgroups 10 and 11 are guaranteed if not tested to the limits specified in Table 1.

See Figure 1.

FIGURE 1: See Commercial Datasheet, Switching-Time Measurement Circuit.

**TERMINAL CONNECTIONS FOR 01 AND 02.**

8 Lead CERDIP		20 Lead LCC			
1	VS	1	NC	11	NC
2	INPUT	2	NC	12	NC
3	NC	3	VS	13	GND
4	GND	4	NC	14	NC
5	GND	5	NC	15	OUTPUT
6	OUTPUT	6	INPUT	16	OUTPUT
7	OUTPUT	7	NC	17	NC
8	VS	8	NC	18	NC
		9	GND	19	VS
		10	NC	20	NC

## QUALITY ASSURANCE

Sampling and inspection procedures shall be in accordance with MIL-Prf-38535, Appendix A as specified in Mil-Std-883.

Screening shall be in accordance with Method 5004 of Mil-Std-883. Burn-in test Method 1015:

1. Test Condition, A, B, C, or D.
2. TA = +125°C minimum.
3. Interim and final electrical test requirements shall be specified in Table 2.

Quality conformance inspection shall be in accordance with Method 5005 of Mil-Std-883, including Groups A, B, C, and D inspection.

Group A inspection:

1. Tests as specified in Table 2.
2. Selected subgroups in Table 1, Method 5005 of Mil-Std-883 shall be omitted.

Group C and D inspections:

- a. End-point electrical parameters shall be specified in Table 1.
- b. Steady-state life test, Method 1005 of Mil-Std-883:
  1. Test condition A, B, C, D.
  2. TA = +125°C, minimum.
  3. Test duration, 1000 hours, except as permitted by Method 1005 of Mil-Std-883.

**TABLE 2. ELECTRICAL TEST REQUIREMENTS**

Mil-Std-883 Test Requirements	Subgroups per Method 5005, Table 1
Interim Electric Parameters Method 5004	1
Final Electrical Parameters Method 5005	1*, 2, 3, 9, 10**, 11**
Group A Test Requirements Method 5005	1, 2, 3, 9, 10**, 11**
Group C and D End-Point Electrical Parameters Method 5005	1

\* PDA applies to Subgroup 1 only.

\*\* Subgroups 10 and 11, if not tested shall be guaranteed to the limits specified in Table 1.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.